

通信网理论基础

第五章 通信网的可靠性 第一节 可靠性理论概要

北京邮电大学 通信网络综合技术研究所

授课教师: 武穆清

电子信箱: wumuqing@bupt.edu.cn



本章内容

- 5.1 可靠性理论概要
- 5.2 通信网的可靠性
- 5.3 通信网的联结性
- 5.4 局间通信和综合可靠度
- 5.5 随机图和灾害控制



- 可靠性问题是近代工程技术中一个十分重要的问题
 - =任何设备,不管性能有多好,只要不可靠,就 毫无应用价值
 - = 这不仅是大型工程中大家所关心的事
 - ≡甚至在家用消费品中也是如此
 - = 可靠性问题与经济价值直接有关
 - ≡不可靠的设备,其价格再便宜也是没有意义的
 - ≡因为经常的维修会使价格急剧上升
 - ≡报废更是变相的增值
 - ≡如果因此再耽误了正常的生产,损失就更大了

- =保证可靠性,在技术上是最困难的问题
 - ≡要求设备绝对不出故障是不现实的
 - ≡但经常出现故障也是不能容忍的
 - ≡出故障的原因非常复杂,牵涉到许多因素
 - △原材料是重要的因素
 - △生产环境,加工工艺,运输,储藏等等
 - △都会影响产品质量和寿命
 - ≡在现代社会中,通信网的可靠性更显著
 - △第一次南极考察
 - △神舟五、六号载人飞行
 - △ 军事通信中更为突出
- 本章内容安排:
 - = 首先介绍可靠性的基础理论
 - = 然后研究通信网中的可靠性计算
 - = 最后介绍可靠网的设计



5.1 可靠性理论概要

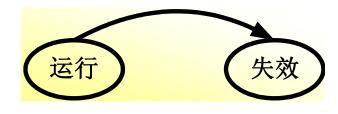
一 可靠性 可靠: 不经常出故障→随机事件,需要随机性的描述,只能使用概率。 可靠性的概念要在概率意义上来定义。 不可靠: 经常出故障→随机事件,需要随机性的描述,只能使用概率。 可靠性的概念要在概率意义上来定义。

- 不出故障→正常运行性能正常性能下降
- 故障→不能正常运行 缺失一种功能 缺失全部功能
- =要确切定义可靠性还是很困难的

- 研究可靠性的对象

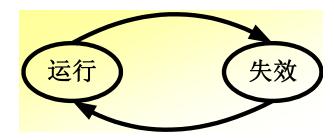
- =不可修复系统
 - ≡系统一旦启用, 直至损坏或失效为止
 - ≡这种系统只有两种状态
 - △运行
 - △失效
 - ■系统只有从运行状态向失效状态转移这一种可能:

 Δ 一旦失效,就不会再回到运行状态



=可修复系统

- ≡系统出故障后,可以修复后再次使用
- ≡这种系统仍可规定两种状态
 - △运行
 - △失效
- ≡但两种状态之间可以相互转移



5.1.1. 不可修复系统的可靠度

- 不可修复系统
 - = 是关于可靠性最基本也是最简单的研究对象
 - =一般的元器件、集成电路都属于此类系统
 - = 当前个人计算机中的网卡、显卡、调制解调器卡、鼠标、键盘等,以及程控交换机中的电路板等也属此类系统
 - ≡人们不愿再修理这些设备或电路板
 - ≡维修的价格与更换的价格差距不大
 - = 更大的系统,如卫星,也属此类系统
 - ≡卫星一旦发射升空,人们就不易再维修
 - ≡尽管美国航天飞机可以送人上去维修

△但价格异常昂贵



- 可靠度定义

- =令R(t)表示系统运行了时间t时仍在正常工作的概率
 - $= \mathbf{R}(\mathbf{t}) = \mathbf{P}[$ 运行: \mathbf{t} 时刻]
- =定义: 系统在 t 时的可靠度为R(t)
 - =显然有: R(0) = 1

 Δ 即起始运行时,系统应为正常

△或起始运行后,立即失效的概率应接近于零

- ≡由概率的归一性,令F(t) = 1 R(t)
 - $\Delta F(t)$ 是t时刻系统失效的概率
 - Δ 我们称之为: 系统在t时刻的不可靠度
- ≡可靠度和不可靠度都可用来描述系统的可靠性



- 可靠度的计算

- =失效率 α
 - \equiv 定义:在t时刻系统正常运行的条件下 Δ 在t到t+ Δ t内,系统失效的条件概率为 α · Δ t
 - △即:

 $P[在(t, t+\Delta t)$ 内系统失效 | 在t时刻系统正常] = α·Δt Δ一般来说,α是 t 的函数,即α(t)

≡推论:

 Δ P[在(t, t+ Δ t)内系统正常 | 在t时刻系统正常] = $1 - \alpha \cdot \Delta t$



- 可靠度的计算

- = 可靠度R(t) 的公式推导
 - 利用条件概率公式: $\mathbf{R}(\mathbf{t} + \Delta \mathbf{t}) = \mathbf{R}(\mathbf{t}) (1 \alpha \cdot \Delta \mathbf{t})$
 - △即在t时刻系统正常的条件下
 - Δ 到 $t + \Delta t$ 时系统仍正常的概率,必须是在 Δt 内不出故障
 - Δ 在 Δ t内不出故障的概率是: $1 \alpha \cdot \Delta t$
 - Δ 亦即: $P(t + \Delta t$ 时刻系统仍正常 | t时刻系统正常) = $1 \alpha \cdot \Delta t$
 - $\Delta = P[A(t, t+\Delta t)$ 内系统正常,在t时刻系统正常]/P[A(t) [在t时刻系统 正常]

$$\Delta = \mathbf{R}(\mathbf{t} + \Delta \mathbf{t}) / \mathbf{R}(\mathbf{t}) = 1 - \alpha \cdot \Delta \mathbf{t}$$

≡令 Δt →0,于是有:

$$\Delta$$
 R'(t) = $-\alpha$ R(t)

△这是可靠度的微分方程



≡在R(0) = 1的初始条件下,可解得:

$$-\int_{0}^{t} \alpha \cdot dt$$

$$\Delta \qquad R(t) = e^{-0}$$

 Δ 若 α 是与t无关的常量,则有: $\mathbf{R}(t) = \mathbf{e}^{-\alpha t}$

≡这是以t为参量(自变量),

△以系统状态(运行/失效)为因变量(二元随机变量) △而求得的状态概率

≡也可以反过来,使系统状态作自变量

△把t作为因变量(连续随机变量)

△于是可定义系统的寿命



- 系统寿命的计算

- = t 时刻系统仍在运行的概率R(t) 就是 寿命T大于t的概率,即:
 - R(t) = P[运行: t时刻] = P[寿命T > t]= $1-P(T \le t)$ = 1-F(t)
 - ■注: 此处F(t) 是寿命T的概率分布函数
- = 所以,寿命T的概率密度函数为:

$$\equiv f(t) = -R'(t) = \alpha R(t)$$

=系统的平均寿命为:

$$R(t) = e^{-\alpha t}$$

$$\equiv T = \int_{0}^{\infty} t \cdot f(t) dt = \int_{0}^{\infty} R(t) dt$$

≡ 若α为常数,则 T = $1/\alpha$



- =平均寿命T是表征系统可靠性的重要参量
 - ≡定性地说,T越大,系统越可靠
 - ≡若失效率α为常量,则寿命T = 1/α

 Δ 说明T和 α 一样,都可以用来充分描述系统的可靠性 Δ 即都可以用来计算系统的可靠度

= 系统在平均寿命到达时,仍能运行的概率是 $e^{-1} = 0.368$

△说明有些系统可能在平均寿命到达前就失效了 △即寿命短于平均寿命

△而另一些相同的系统,寿命可以大于平均寿命



$-\mathbf{R}(t)$ 和 $\alpha(t)$ 的实际测量和估计

- =设有No个系统同时开动
 - ≡随着时间的推移,有些系统必将失效
 - ≡若到t时刻仍有N(t)个系统在运行,

 Δ 则N(t)/N₀可作为R(t)的估计值 $\hat{R}(t)$

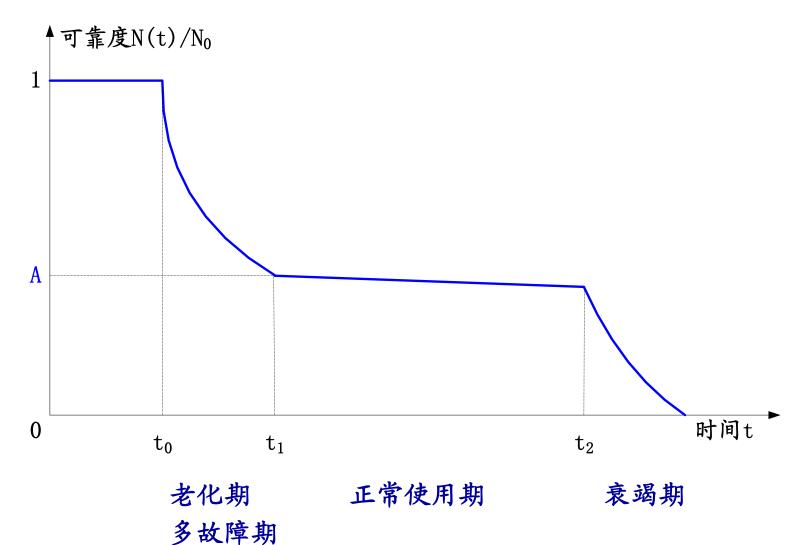
 Δ 若 N_0 足够大,则此估计值就接近实际的R(t)

 $\equiv \alpha(t)$ 的估计值 $\hat{\alpha}(t)$ 可由下式求出

$$\hat{\alpha}(t) = -\frac{d}{dt} \ln \hat{R}(t) = -\frac{\hat{R}'(t)}{\hat{R}(t)}$$

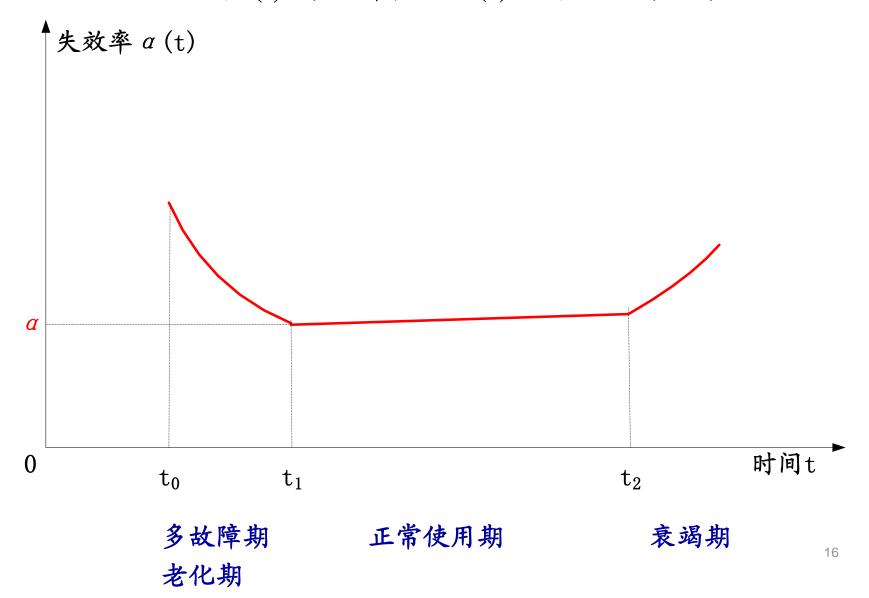


\equiv 下图是某种元件可靠性的实测情况 Δ 下图即 元件可靠度实测曲线 Δ 它是 $N(t)/N_0$ 与时间 t 的关系





Δ 下图是 元件失效率实测曲线 Δ 它是 $\alpha(t)$ 的估计值 $\hat{\alpha}(t)$ 与时间 t 的关系





- Δ 图 (a) 是N(t)/N₀与时间t的关系
- Δ 图 (b) 是 α (t) 的估计值 $\hat{\alpha}(t)$ 的估计值 $\hat{\alpha}(t)$ 时间t的关系
- Δ 在 $t = 0 \sim t_0$ 之间: 无元件失效,即失效率 $\hat{\alpha} = 0$,可靠度 $\hat{R} = 1$
- Δ 在 $t = t_0 \sim t_1$ 之间:元件失效的较多,称为多故障期
 - •期间, $\hat{lpha}(t)$ 和 $\hat{R}(t)$ 均急剧下降
 - 实践中, 称之为试用期或老化期, 以便筛选合格产品
- Δ 在 $t = t_1 \sim t_2$ 之间: 元件失效的较少, $\hat{\alpha}(t)$ 接近常量
 - 实践中, 称之为正常使用期
- Δ 在 $t = t_2$ 以后: 失效的元件又开始增多, $\hat{\alpha}(t)$ 上扬, 称为衰竭期
 - 在实践中,此时元件已超过了正常寿命,应该更换元件 了,以保证质量



= 为便于理论分析,常用公式来表示失效率 $\alpha(t)$

≡即用下图的曲线,作为α(t)的近似

■韦布尔(Weibull)函数

to

 t_1

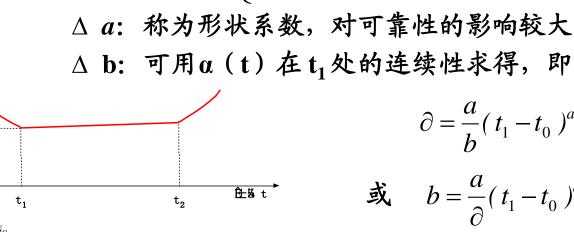
$$\Delta \qquad \partial(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t \leq t_0 \\ \frac{a}{b}(t-t_0)^a & t_0 \leq t \leq t_1 \\ \partial & t \geq t_1 \end{cases} \tag{5-7}$$
 Δ 对于 $t > t_2$ 的阶段,一般就不去管它了。

 t_2

时间t

■由韦布尔函数得到相应的可靠度R(t)的近似式:

$$\Delta R(t) = \begin{cases}
1 & 0 \le t \le t_0 \\
e^{-\frac{(t-t_0)^a}{b}} & t_0 \le t \le t_1 \\
Ae^{-\partial(t-t_1)} & t \ge t_1
\end{cases}$$
(5-8)



ÎŞ BŞ Î Á (t)

$$\partial = \frac{a}{b} (t_1 - t_0)^a$$

或
$$b = \frac{a}{\partial} (t_1 - t_0)^a$$
 (5-9)

$$\Delta$$
 A: 可用R(t)在 t_1 处的连续性求得:
$$A = e^{-\frac{(t)}{t_0}}$$

$$A = e^{-\frac{(t_1 - t_0)^a}{b}}$$
 (5-10)



≡在实践中获得理论曲线(公式)

 Δ 可选定 t_0 , t_1 , a及 α , 使与实际曲线逼近

△其它参数可用前式求得

△有了这些参数,以后的计算就可用公式进行了

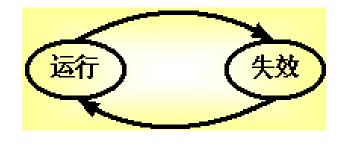
=一般元件经过筛选后,已进入正常使用期

- **■可用α作为可靠性参数**
- ≡此时取 t_1 作为起始点,且 $R(t_1)=1$
- = 实践中,还使用α值来规定各种元件的等级

等级	α值(1/小时)
S 或 10	10 ⁻¹⁰
J或 9	10 ⁻⁹
B 或 8	10-8
Q或7	10-7
R 或 6	10 ⁻⁶
W 或 5	10 ⁻⁵
Y 或亚 5	3×10^{-5}
等外品	$>3 \times 10^{-5}$

5.1.2. 可修复系统的可靠度

- 可修复系统
 - = 对于大型设备,不能一出故障就丢弃
 - ≡通常是要把它修复后再使用
 - ≡这是与前面不可修复系统不同之处
 - =可修复系统的状态
 - ≡仍可规定为两种状态
 - △正常运行状态
 - Δ 故障状态,或失效状态
 - ≡但这两种状态之间可相互转移
 - △这也是与上面不可修复系统不同之处
 - ≡从运行状态到失效状态仍采用失效率α来表示转移概率
 - ≡从失效状态到运行状态
 - Δ 我们可以相仿地定义修复率β来表示转移概率





=修复率β

- ≡在t时刻系统处于失效状态的条件下
- \equiv 在t到t+ Δ t时间内系统被修复的概率为 β · Δ t
- ≡修复也是随机性的
 - △故障是多种多样的,出现哪一种是随机的
 - △维修人员找出故障所需的时间也有随机性
 - △所以,用概率来描述修复过程是恰当的
- ≡修复率β与多种因素有关
 - Δ 设备越复杂,维修人员越不熟练, β 值就越小 Δ 一般情况下,修复率 β 也与时间 t 有关



- 可修复系统可靠度的计算

- = 假设: α和β都是与时间t无关的常量
 - $\equiv \mathbf{R}(\mathbf{t} + \Delta \mathbf{t})$ 是在 $\mathbf{t} + \Delta \mathbf{t}$ 时刻系统正常运行的概率
- =有两种情况可达到运行状态
 - ≡t时刻正常,t到t+Δt内不出故障
 - \equiv t时刻失效,t到t + Δ t内修复

$$\Delta \text{ PP}$$
: R (t + Δt) = R (t) (1 - $\alpha \Delta t$) + [1 - R (t)] $\beta \Delta t$

= 可靠度的微分方程

 $\Delta \diamondsuit \Delta t \rightarrow 0$,整理后得到可靠度的微分方程

•
$$R'(t) = \beta - (\alpha + \beta) \cdot R(t)$$

 \equiv 当 α 和 β 为 常 数 时,此一 阶 微 分 方 程 容 易 求 解 Δ 其解与初始条件有关

≡当初始条件为: R(0) = 1 时

$$\Delta R(t) = \frac{\beta}{\alpha + \beta} + \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot e^{-(\alpha + \beta)t}$$

= 当初始条件为: R(0) = 0 时

$$\Delta \qquad R(t) = \frac{\beta}{\alpha + \beta} - \frac{\beta}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha + \beta)t}$$

≡当t→∞时,上面两式均成为

$$\Delta \qquad R(t) = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$$

 Δ 这就是稳态下可修复系统的可靠度 Δ 它与 α 和 β 有关



=系统的不可靠度

三瞬态下:
$$F(t) = 1 - R(t) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} - \frac{\alpha}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha + \beta)t}$$

$$F(t) = 1 - R(t) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} + \frac{\beta}{\alpha + \beta} e^{-(\alpha + \beta)t}$$

$$F = 1 - R = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

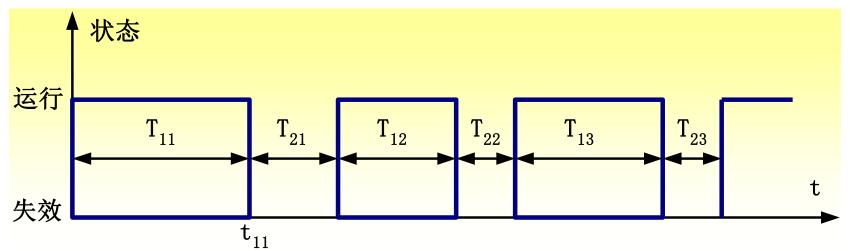


-可修复系统的寿命

- = 在可修复系统中,该系统运行一段时间后■第一次出故障的时间t₁是随机的
- = 当 α 为常量时,与不可修复系统一样 $\equiv t_1$ 的平均值也是: $T_1 = 1/\alpha$
 - ■称之为:平均故障间隔时间(MTBF)

 Δ Mean Time Between Failures

△它是两个相邻故障间的平均时间





≡平均故障间隔时间 (MTBF)

△有时也称之为设备的平均运行寿命 △但,已与不可修复系统中的寿命的含义不同 △它也同样表示出设备的质量

- =在可修复系统中
 - ■R(t)已不能称为寿命大于t的概率
 - ■R(t)只是表示在t时刻系统运行的概率 △这种运行可以是从t=0时一直在正常运行 △也可以是经过故障而修复后的运行
 - =-R'(t)也不代表寿命的概率密度函数



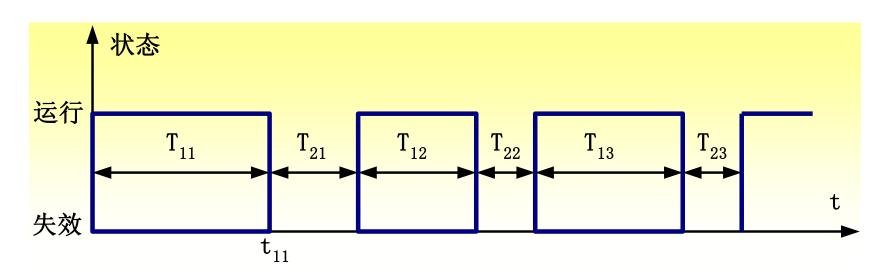
- 平均修复时间 (MTTR)

■ Mean Time To Repair

$$=$$
定义: $T_2 = 1/\beta$

■称之为: 平均修复时间 (MTTR)

≡它表示出维修能力





- 用平均故障间隔时间(MTBF)和平均修复时间(MTTR)表示的可靠度

=可靠度:

$$R = \frac{T_1}{T_1 + T_2} = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

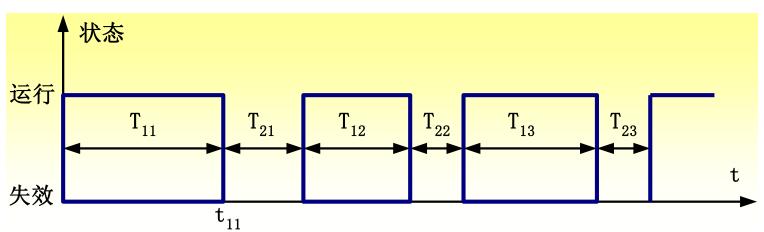
=不可靠度可表示为:

$$F = \frac{T_2}{T_1 + T_2} = \frac{MTTR}{MTBF + MTTR}$$



$-\alpha n\beta$ (或MTBF和MTTR)的实测

- = 当样机投入运行以后
 - ≡一出故障就修理,修复后再投入运行
 - ≡于是系统就在运行和失效两状态间转移,如图
 - Δ 若运行状态用"1"表示,失效用"0"表示,
 - Δ 则系统状态的随机过程可用函数 f(t)表示
 - Δ 或运行状态用 "0"表示,失效用 "1"表示
 - \equiv 故障间隔时间是随机的,其样值分别为: T_{11} , T_{12} , …
 - ■修复时间也是随机的,其样值分别为: T₂₁, T₂₂, …





= 若试验时间足够长,或周期数N足够大

≡则可计算得到MTBF和MTTR的估计值

$$\Delta \qquad \qquad \stackrel{\wedge}{MTBF} = \frac{\sum_{i=1}^{N} T_{1i}}{N}$$

$$\Delta$$
 $\stackrel{\wedge}{MTTR} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} T_{2i}}{N}$

≡进而可得到 α和β的估值

$$\stackrel{\wedge}{\beta} = \frac{1}{\stackrel{\wedge}{MTTR}}$$



≡稳态可靠度为:

$$\Delta \qquad R = rac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} T_{1i}}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} T_{1i} + \displaystyle\sum_{i=1}^{N} T_{2i}}$$

 Δ 可见,稳态可靠度R实际上是运行时间所占的百分比 Δ 所以,有时也称 R为运行率



- 增大可修复系统的可靠度的措施

- =一个重要的方面是降低故障率α,或增加MTBF ≡这是设备出厂时的重要指标
- = 另一个方面是要增加修复率β, 或减小平均修复时间MTTR

$$≡$$
 当 $β$ →∞,或 MTTR→0时

 Δ 不管 α 是多少,只要为有限值

△可靠度就可接近于1

△加强维修力量

△提高维修人员素质

 Δ 当发生故障时,能够按模块更换,或成块电路板更换

△这是系统设计人员应考虑的问题

$$R(t) = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$$

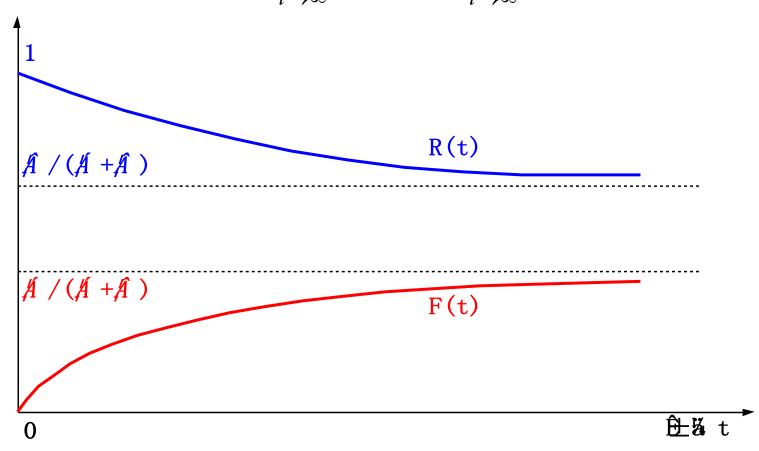
$$R = \frac{T_1}{T_1 + T_2} = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$



- 可修复系统与不可修复系统的比较

=可靠度的比较

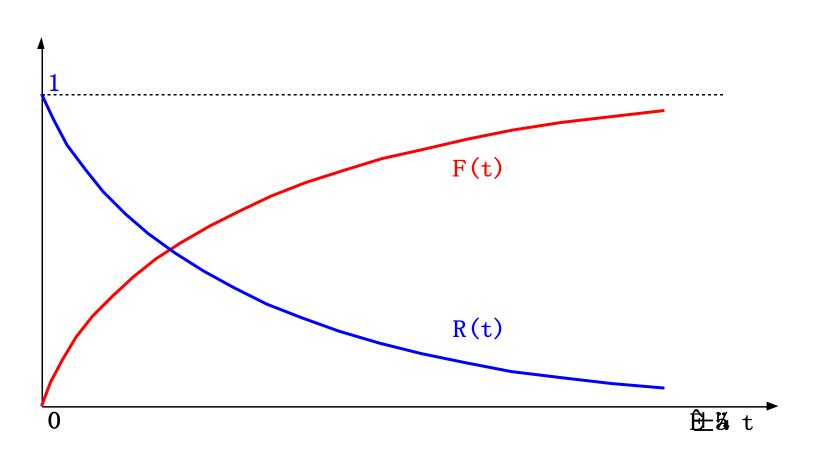
 \equiv 可修复系统: $\lim_{t\to\infty} R(t)$ 和 $\lim_{t\to\infty} F(t)$ 都是非零常数





≡不可修复系统:

Δ 曲线形状随失效率 α 而变化





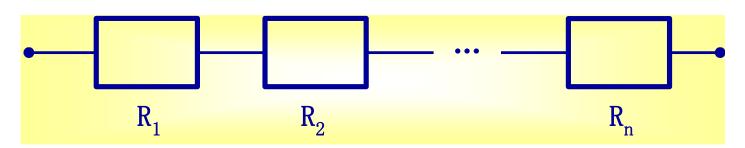
- 5.1.3. 复杂系统的分解
- 复杂的系统通常可以分解为较简单的子系统
 - = 如果子系统的失效率 α 和修复率 β 是已知的
 - ≡则可以通过计算来求复杂系统的可靠度
 - ≡而不一定需要直接测试
 - ≡这是很有意义的
 - Δ 一方面这样可以省去费时、费力、费钱的试验测试工作 Δ 另一方面这也是设计可靠系统的依据
 - ■复杂系统的运行依赖于子系统的正常运行■这种依赖关系与系统的结构有关

- 复杂系统的结构

- =串接系统
 - ■系统的运行是以各子系统全部正常运行为充要条件的
 - ≡即: 只要有一个子系统失效, 本系统就失效
 - ≡这相当于电路中的串联电路

△只要有一个串联元件断开,电路就不再连通

≡系统的分解形式



 Δ 各子系统的可靠度分别为: R_1 , R_2 , ··, R_n



=并接系统

- ≡系统失效的充要条件是各子系统全部失效
- ■即: 只要有一个子系统能运行,本系统就能 正常运行
- ≡这相当于电路中的并联电路

△只要有一个并联元件正常连通

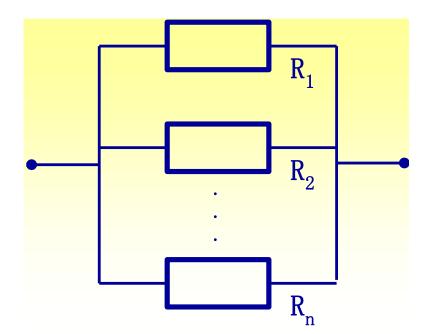
△即使其它元件均已断开, 电路还是连通的

≡系统的分解形式

△各子系统的可靠度

分别为:

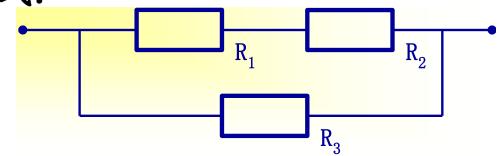
 R_1 , R_2 , \cdots , R_n





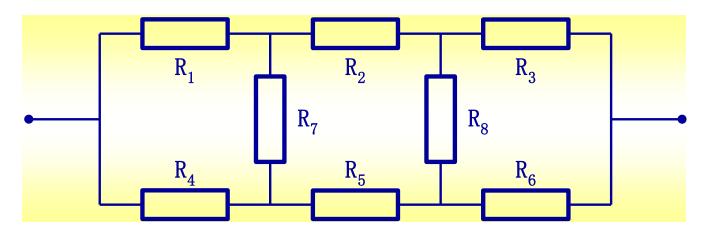
= 串并混合系统

- ≡系统中即有串接的部分,也有并接的部分
- ≡系统的分解形式:



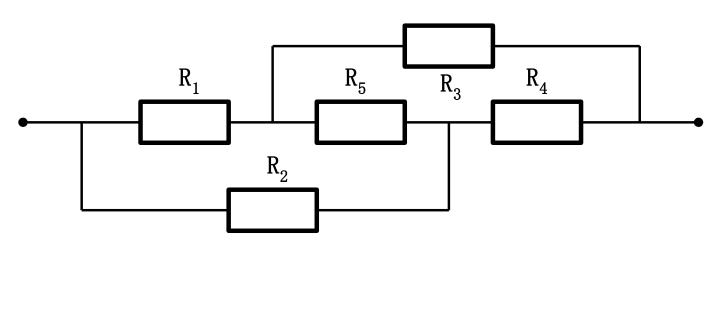
=其它结构

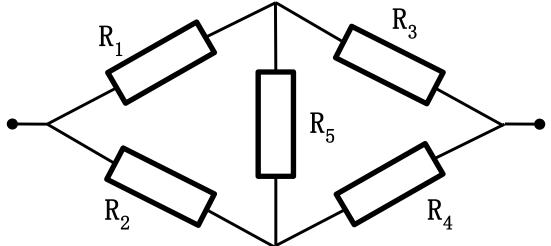
- ≡不能用串接和并接来表示的情况
- ≡梯形结构





≡再如: 桥式结构







- 各种复杂系统的可靠度的计算方法

- = 假设:
 - ≡各子系统是相互独立的
 - ■即某一子系统是否正常进行,并不影响其它子系统的可靠度
 - ■对于不可修复子系统,可靠度R就是前述R(t)

$$\Delta R_i = e^{-\alpha_i t}$$

$$\Delta F_i = 1 - R_i = 1 - e^{-\alpha_i t}$$

≡对于可修复子系统,可靠度R就是稳态可靠度

$$\Delta R_i = \frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i}$$

$$\Delta F_i = \frac{\alpha_i}{\alpha_i + \beta_i} = 1 - R_i$$



- = 串接系统可靠度计算方法
 - ≡ 串接系统的可靠度就是各子系统可靠度 R;之乘积

$$\Delta \qquad \qquad R = \prod_{i=1}^{n} R_i \qquad \qquad (5-18)$$

≡ 串接系统的不可靠度为:

$$\Delta$$
 $F = 1 - R = 1 - \prod_{i=1}^{n} R_i = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - F_i)$ (5 - 19)

- ≡串接的子系统越多,系统的可靠度也就越小

■例1 一个系统由 n 个不可修复子系统串接而成

 Δ 各子系统失效率均为 α

$$R_i(t) = e^{-\alpha t}$$

 Δ 或平均寿命均为 $1/\alpha$

 Δ 则此系统的可靠度为:

$$R(t) = e^{-n\alpha t}$$

△此系统的平均寿命为:

$$T = \int_{0}^{\infty} R(t)dt$$

$$T = \frac{1}{n\alpha}$$

即缩短到1/n

≡例2 一块由10万个元件构成的集成电路

△若各元件的寿命均为最高可靠级: 10^{10} 小时($\approx 114,1552$ 年)

△则该集成电路的平均寿命将只有: 105小时

△接近最低可靠级了



≡大系统的设计原则

- △尽量避免大量的串接系统的存在
- △这也是设计工作中最简单的原理
- △为的是保证可靠性
- △一个系统,不宜为了稍稍提高一些性能而使设计 复杂化
 - 这样反而会带来不良后果
- △如果常出故障,则高性能是无意义的

≡若各子系统的可靠度相差悬殊

- △则可作近似计算
- Δ 即高可靠度的子系统的 α_i 较小,可忽略不计
- △只选几个低可靠度的子系统,即薄弱环节来计算
- △从而简化计算工作



≡若各子系统均为不可修复系统

 Δ 各子系统的失效率为 α_i ($i=1,2, \dots, n$)

△则全系统的可靠度为:

$$R = e^{-t \cdot \sum_{i=1}^{n} \alpha_i} \tag{5-20}$$

△全系统的平均寿命为:

$$T = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_{i}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{T_{i}}}$$
 (5-21-1)

△系统的等效失效率为:

$$\alpha = \frac{1}{T} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i}$$
 (5-21-2)



≡若各子系统都是可修复系统

 Δ 则总失效率与不可修复系统的情况一样: $\alpha = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i$ Δ 全系统的平均故障间隔时间为

•
$$MTBF = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{MTBF_i}}$$
 (5 - 22)

△由可修复系统可靠度公式(5-16)可求得 平均修复时间为:

$$MTTR = MTBF \cdot \frac{1-R}{R} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i} \cdot \frac{1-\prod_{i=1}^{n} \frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i}}{\prod_{i=1}^{n} \frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i}} = \frac{\prod_{i=1}^{n} \left(1+\frac{\alpha_i}{\beta_i}\right)-1}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i}$$



≡当一个子系统失效,进行维修时,其它子系统也 停止运行的情况

- △这样做可以节省运行的损耗和费用
- △ 但是这样一来,各子系统就不再是独立的了
- Δ 假设正常运行中,第r个子系统失效
- Δ 其平均修复时间为 $1/\beta$,
- Δ 各子系统的失效概率应与它们各自的失效率 α_i 成正比
- Δ 即第r个子系统失效的概率为:

$$p_r = \frac{\alpha_r}{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$$

△加权平均,可得全系统的平均修复时间:

$$MTTR = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i}{\beta_i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha_i}{\beta_i}}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i}$$

Δ 当该子系统修复后, 开启所有子系统,

△ 直到又一个子系统失效,这与以前各子系统独立情况一样,

 Δ 平均故障间隔时间仍为:

$$MTBF = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i}$$

 Δ 这种情况下,全系统的可靠度是: $R' = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha_i}{\beta_i}}$

$$=$$
 与各子系统独立时的可靠度相比较:
$$= \prod_{i=1}^{n} \frac{\beta_{i}}{\alpha_{i} + \beta_{i}} = \frac{1}{\prod_{i=1}^{n} \left(1 + \frac{\alpha_{i}}{\beta_{i}}\right)}$$

• 由于:
$$\prod_{i=1}^{n} \left(1 + \frac{\alpha_i}{\beta_i} \right) > 1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha_i}{\beta_i}$$

• 所以: R'>R

△ 这是容易理解的,因为许多子系统停止了不必要的运行 △ 这种情况下,修复过程不会有另一个和多个子系统出故障49 △ 即任一时刻,最多只可能有一个子系统处于失效状态



≡若系统由可修复子系统和不可修复子系统混合构成

△只要各子系统相互独立,则可靠度仍然是:

•
$$R = \prod_{i=1}^{n} R_i$$

△ 而系统寿命则有些差别

 Δ 设n个子系统中

- 有m个是不可修复的,失效率分别为: α_1 , α_2 , …, α_m
- 其 α n -m个是可修复的,失效率分别为 α_{m+1} , α_{m+2} ,…, α_n
- 修复率分别为 β_{m+1} , β_{m+2} ,…, β_n
- △ 由于串接系统中,一个子系统失效就使全系统失效
- △ 所以系统平均寿命与所有子系统都是不可修复系统的情况是一 样的

$$T = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i}$$



△若失效的子系统是一个可修复系统

- 修复后仍可使系统运行
- 此时,系统再运行的时间已不是一般意义上的寿命了

△假设可修复子系统已进入稳态,则全系统平均运行 时间为

•
$$T' = \frac{\prod_{i=m+1}^{n} \frac{\beta_{i}}{\alpha_{i} + \beta_{i}}}{\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}} \cdot \prod_{i=m+1}^{n} \frac{\beta_{i}}{\alpha_{i} + \beta_{i}}$$
 (5 - 25)

- 前面一项是各不可修复系统串接时的平均寿命
- 后面的乘积项是各可修复系统串接时的运行率



=并接系统可靠度计算方法

- ≡并接系统失效,必须所有子系统均失效
- ■所以,全系统的不可靠度等于各子系统的不可 靠度的乘积

$$\Delta$$
 $F = \prod_{i=1}^{n} F_i = \prod_{i=1}^{n} (1 - R_i)$

≡进而得到并接系统的可靠度:

$$\Delta$$
 $R = 1 - F = 1 - \prod_{i=1}^{n} F_i = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - R_i)$

△可见,并接系统中,子系统越多,可靠性越高 △实际上,并接系统就是备用系统 △备用系统越多,当然可靠性越高



≡各子系统均为不可修复系统的情况

△全系统的可靠度为

$$R(t) = 1 - \prod_{r=1}^{n} \left[1 - R_r(t) \right] = 1 - \prod_{r=1}^{n} \left(1 - e^{-\alpha_r t} \right)$$

$$= \sum_{r=1}^{n} e^{-\alpha_r t} - \sum_{r_1 \neq r_2} e^{-(\alpha_{r_1} + \alpha_{r_2})t} + \sum_{r_1 \neq r_2 \neq r_3} e^{-(\alpha_{r_1} + \alpha_{r_2} + \alpha_{r_3})t} - \dots$$
(5 - 27)

△全系统的平均寿命为

$$T = \sum_{r=1}^{n} \frac{1}{\alpha_r} - \sum_{r_1 \neq r_2} \frac{1}{\alpha_{r1} + \alpha_{r2}} + \sum_{r_1 \neq r_2 \neq r_3} \frac{1}{\alpha_{r1} + \alpha_{r2} + \alpha_{r3}} - \cdots$$
 (5 - 28)



Δ 若各子系统的失效率均相同,均为 α ,则

$$T = \frac{n}{\alpha} - \frac{C_n^2}{2 \cdot \alpha} + \frac{C_n^3}{3 \cdot \alpha} - \dots + (-1)^n \cdot \frac{1}{n \cdot \alpha}$$

n	2	3	4	5	6
αΤ	1.5	1.83	2.08	2.28	2.45
αT/n	0.75	0.61	0.52	0.46	0.41

• α T是系统平均寿命T与子系统平均寿命 T_i 之比

Δ 通过计算可以看出:

- 子系统增多时,系统平均寿命并不按正比例增大
- α T /n是效率, 此效率是逐渐下降的(系统寿命随子系统数增加的效率)
- 这是因为各子系统相互独立,且从开始就一直在工作,都在消耗各自的寿命
- 这相当于热备份工作系统

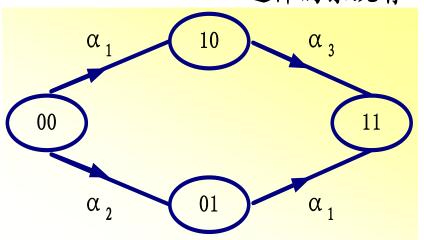


△要提高效率,可以使用冷备份工作方式

- 即系统中只有一个子系统处于运行状态
- 当它失效时, 才启动另一个子系统
- 这样一来,当有n个子系统时,平均寿命将增加到n倍,上述效率 αT /n将成为1
- 在这种方式下,各子系统已不再是相互独立的
- 在子系统转换工作时,会出现系统的短时失效
- 因为启动一个子系统往往是需要一定的时间
- 这种短时失效在很多实际应用中是不能容忍的

△折衷方式----半热备份工作方式(温备份)

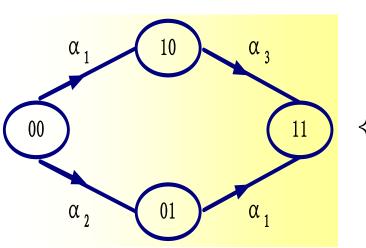
- 一个子系统在运行
- 另一个子系统处于半工作状态(如预热而未加工作电压,如复印机)
- 这样可以大大缩短失效时间,达到可以容忍的程度
- 由于处于半热状态,所以故障率比正常工作时要低, 可延长寿命
- · 以n=2的情况为例来分析:
- 子系统1在运行,故障率为 α_1
- 子系统2半热备份,故障率为 α_2
- · 子系统2在正常工作时,故障率为α3,且α3>α2
- 这样的系统有四种状态:



- 00: 表示子系统1在运行,子系统2处于半 热状态
- 01:表示子系统1在运行,子系统2已失效
- 10: 表示子系统1失效, 子系统2正常运行
- 11: 表示两个子系统均已失效



- 令各状态在t时刻的概率分别为P₀₀(t), P₀₁(t), P₁₀(t), P₁₁(t)
- 则可得微分方程:



$$\begin{cases} P'_{00}(t) = -(\alpha_1 + \alpha_2)P_{00}(t) \\ P'_{01}(t) = \alpha_2 P_{00}(t) - \alpha_1 P_{01}(t) \\ P'_{10}(t) = \alpha_1 P_{00}(t) - \alpha_3 P_{10}(t) \\ P'_{11}(t) = \alpha_1 P_{01}(t) + \alpha_3 P_{10}(t) \end{cases}$$

$$(5-29)$$

• 初始条件: 系统从00状态开始运转, 所以:

$$\mathbf{P}_{00}(0) = 1$$

 $\mathbf{P}_{01}(0) = \mathbf{P}_{10}(0) = \mathbf{P}_{11}(0) = 0$

• 从(5-29)式的第一式和初始条件可解得:

$$P_{00}(t) = e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)t}$$



• 从其余各式及初始条件可解得:

$$P_{01}(t) = e^{-\alpha_1 t} - e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)t}$$

$$P_{10}(t) = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3} \cdot \left[e^{-\alpha_3 t} - e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)t} \right]$$

$$P_{11}(t) = 1 - e^{-\alpha_1 t} - \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3} \cdot e^{-\alpha_3 t} + \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3} \cdot e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)t}$$

• 状态11就是整个系统失效, 所以系统可靠度为:

$$R(t) = 1 - P_{11}(t)$$

$$= e^{-\alpha_1 t} + \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3} \cdot \left[e^{-\alpha_3 t} - e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)t} \right]$$
(5 - 30)

• 系统平均寿命为:

$$T = \int_{0}^{\infty} R(t)dt = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\alpha_1}{\alpha_3(\alpha_1 + \alpha_2)}$$
 (5 - 31)



· 若α₂=0, 就成为冷备份方式, 其平均寿命为:

$$T = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\alpha_1}{\alpha_3(\alpha_1 + \alpha_2)} \qquad T_1 = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_3}$$

· 若α₃ = α₂, 就成为热备份方式, 其平均寿命为:

$$T_2 = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_3} - \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_3}$$

- 显然有: T₁ > T > T₂
- 即: 半热备份方式的平均寿命短于冷备份方式
- 长于热备份方式



≡各子系统均为可修复系统的情况

 Δ 设各子系统的修复率分别为 $β_i$, (i=1, 2, ..., n)

△则平均修复时间为:

$$MTTR = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \beta_i}$$
 (5 - 32)

△由可修复系统可靠度公式(5-16)式和并联系统可靠度公式(5-26)式可得平均故障间隔时间:

$$MTBF = \frac{R}{1 - R} \cdot MTTR = \frac{1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - R_i)}{\prod_{i=1}^{n} (1 - R_i)} \cdot MTTR = \frac{\prod_{i=1}^{n} (1 + \frac{\beta_i}{\alpha_i}) - 1}{\sum_{i=1}^{n} \beta_i}$$
 (5 - 33)

$$R_i(t) = \frac{\beta_i}{\alpha_i + \beta_i}$$

△其中:

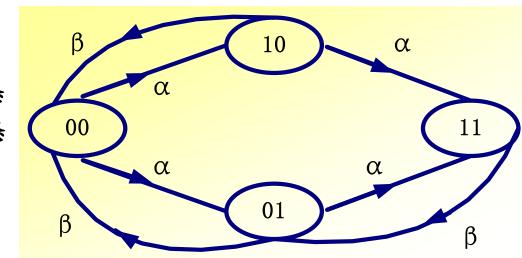
业京郵電大學 BEDING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICA

△维修能力受限的情况

- 实际工作中,各子系统有故障时,就进行维修
- 当一个子系统还未修复时,另一个子系统又出故障
- 修复能力受限时,就需要等前一个修复后才能进行修复
- 这时,各子系统不再相互独立,需另行分析,不能直接 引用前面的公式
- 现以 n = 2 个子系统的情况为例来说明计算方法
- 设两个子系统的故障率都是α, 修复率都是β
- 并规定当两个子系统均出故障时,先修复第一个子系统
- 令 (00), (01), (10), (11) 是系统的四种状态 "0"代表运行 "1"代表失效

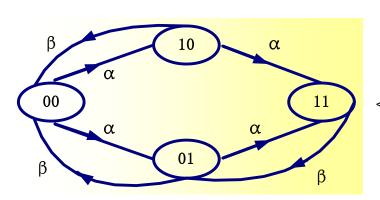
• 状态转移图:

状态(11)只能转移到(01)状态 而不会转移到(10)状态 这是因为规定先修复第一子系统





• 稳态状态方程:



$$\begin{cases} 2\alpha \cdot p_{00} = \beta \cdot (p_{10} + p_{01}) \\ (\alpha + \beta) \cdot p_{10} = \alpha \cdot p_{00} \\ (\alpha + \beta) \cdot p_{01} = \alpha \cdot p_{00} + \beta \cdot p_{11} \\ \beta \cdot p_{11} = \alpha \cdot (p_{01} + p_{10}) \end{cases}$$

- 归一条件: $p_{00} + p_{01} + p_{10} + p_{11} = 1$
- 可解得: $p_{11} = \frac{2 \cdot \alpha^2}{2 \cdot \alpha^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2}$
- p_{11} 就是系统的不可靠度,即: $F = p_{11}$
- 所以系统的可靠度为:

$$R = 1 - p_{11} = \frac{(2 \cdot \alpha + \beta) \cdot \beta}{2 \cdot \alpha^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2}$$



若维修能力无限制,即两个子系统可以同时维修,则它们是相互独立的,于是可靠度变为:

$$R' = 1 - \left(1 - \frac{\beta}{\alpha + \beta}\right)^2 = \frac{(2 \cdot \alpha + \beta) \cdot \beta}{\alpha^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2}$$

其中:
$$R_i(t) = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$$

$$R = 1 - p_{11} = \frac{(2 \cdot \alpha + \beta) \cdot \beta}{2 \cdot \alpha^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \beta + \beta^2}$$

- 可见,有R<R'
- 这是维修能力受限的代价
- 但是, 当α << β 时, 即子系统都是高可靠时,
- · R与R′的差别就不大了



= 串并混合系统可靠度计算方法

≡一般方法

△先把串联支路用等效系统取代

△再把并联支路用等效系统取代

△依此下去, 可求得全系统的可靠度和不可靠度

≡要点

 Δ 串接时: 可靠度相乘

△并接时:不可靠度相乘

△归一性: 可靠度和不可靠度之和为1

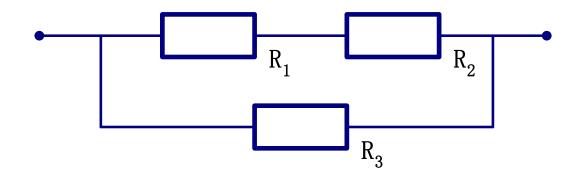
≡注意:

△这些方法都是在各子系统相互独立时才适用



≡例

△如图



△上面一个分支是串接系统

- 其可靠度是: R₁R₂
- 不可靠度是: 1 R₁R₂

△再与下面一条支路并接

- 其不可靠度为: $F = (1 R_1 R_2) (1 R_3)$
- 全系统可靠度为: R = 1 F = R₁R₂ + R₃ - R₁R₂R₃



= 桥式系统可靠度计算方法

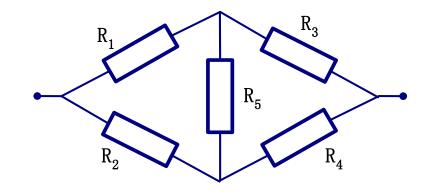
≡可分别考虑桥的两个状态

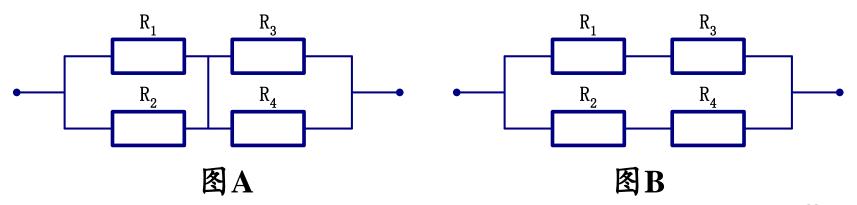
 Δ 当桥上子系统运行时,概率为 R_5 ,

- 此时相当于短路
- 如下图A

△当桥上子系统失效时

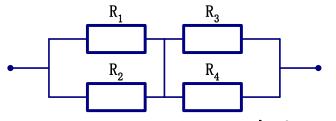
- · 概率为1-R₅
- 此时相当于断路
- ·如下图B

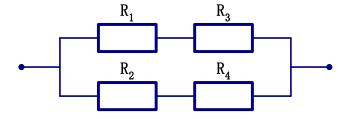






- ≡于是,分别转化为串并系统
- ≡分别求出可靠度,并合成全系统可靠度
 - $\Delta R_1 | R_2$ 并联支路可靠度: $1 F_1 F_2 = 1 (1 R_1)(1 R_2)$
 - $\Delta R_3 | R_4$ 并联支路可靠度: $1 F_3 F_4 = 1 (1 R_3)(1 R_4)$
 - $\Delta R_1 | R_2 = R_3 | R_4 = R_4 = R_5 = (1 F_1 F_2)(1 F_3 F_4)$
 - Δ R₁-R₃串联支路可靠度: R₁R₃,不可靠度: 1-R₁R₃
 - Δ R₂-R₄串联支路可靠度: R₂R₄,不可靠度: 1-R₂R₄
 - Δ (R₁-R₃) 串联支路||(R₂-R₄) 串联支路的可靠度:
 - $1 (1 R_1 R_3) (1 R_2 R_4)$





 Δ 所以,全系统可靠度为:

$$R = R_5 \cdot (1 - F_1 F_2) \cdot (1 - F_3 F_4) + (1 - R_5) \cdot [1 - (1 - R_1 R_3) \cdot (1 - R_2 R_4)]$$

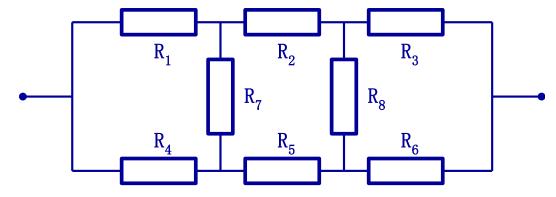
$$= R_5 \cdot [1 - (1 - R_1) \cdot (1 - R_2)] \cdot [1 - (1 - R_3) \cdot (1 - R_4)] + (1 - R_5) \cdot [1 - (1 - R_1 R_3) \cdot (1 - R_2 R_4)]$$

$$= R_5 \cdot (R_1 + R_2 - R_1 R_2) \cdot (R_3 + R_4 - R_3 R_4) + (1 - R_5) \cdot (R_1 R_3 + R_2 R_4 - R_1 R_2 R_3 R_4)$$

= 梯式系统可靠度计算方法

≡基本思路: 与桥式系统相同

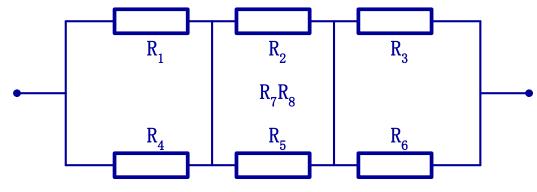
≡以下图梯式系统为例



 Δ 有两个桥,可靠度分别为: R_7 , R_8

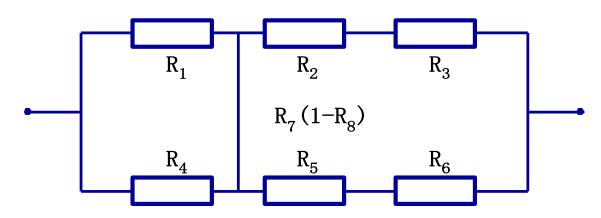
 Δ 可分为四种状态来考虑:

• R₇, R₈均正常运行, 概率为: R₇R₈



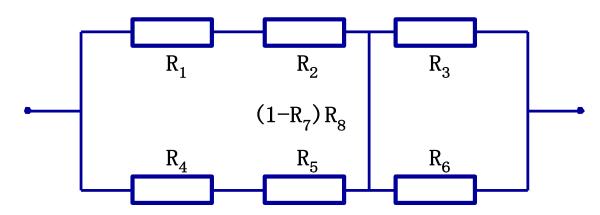


• R₇正常运行, R₈失效, 概率为: R₇(1-R₈)



$$R_{01} = R_7(1 - R_8) \cdot (1 - F_1 F_4) \cdot \left[1 - (1 - R_2 R_3) \cdot (1 - R_5 R_6)\right]$$

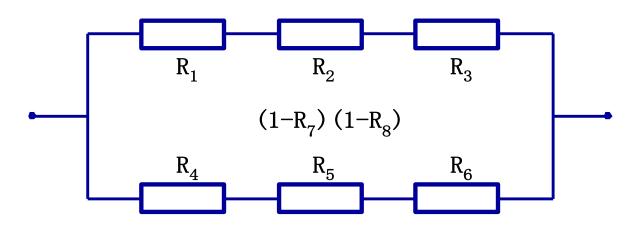
• R₇失效, R₈正常运行, 概率为: (1-R₇) R₈



$$R_{10} = (1 - R_7) \cdot R_8 \cdot \left[1 - (1 - R_1 R_2) \cdot (1 - R_4 R_5) \right] \cdot (1 - F_3 F_6)$$



• R₇, R₈均失效,概率为: (1 - R₇)(1 - R₈)



$$R_{11} = (1 - R_7) \cdot (1 - R_8) \cdot \left[1 - (1 - R_1 R_2 R_3) \cdot (1 - R_4 R_5 R_6) \right]$$

Δ于是,按分别转化出来的串并系统求出可靠度Δ然后合成系统可靠度



≡合成系统可靠度:

$$\begin{split} R &= R_7 R_8 \cdot (1 - F_1 F_4) \cdot (1 - F_2 F_5) \cdot (1 - F_3 F_6) \\ &\quad + R_7 (1 - R_8) \cdot (1 - F_1 F_4) \cdot \left[1 - (1 - R_2 R_3) \cdot (1 - R_5 R_6) \right] \\ &\quad + (1 - R_7) \cdot R_8 \cdot \left[1 - (1 - R_1 R_2) \cdot (1 - R_4 R_5) \right] \cdot (1 - F_3 F_6) \\ &\quad + (1 - R_7) \cdot (1 - R_8) \cdot \left[1 - (1 - R_1 R_2 R_3) \cdot (1 - R_4 R_5 R_6) \right] \end{split}$$

$$=R_{7}R_{8}\cdot\left(R_{1}+R_{4}-R_{1}R_{4}\right)\cdot\left(R_{2}+R_{5}-R_{2}R_{5}\right)\cdot\left(R_{3}+R_{6}-R_{3}R_{6}\right)$$

$$+R_{7}(1-R_{8})\cdot\left(R_{1}+R_{4}-R_{1}R_{4}\right)\cdot\left(R_{2}R_{3}+R_{5}R_{6}-R_{2}R_{3}R_{5}R_{6}\right)$$

$$+(1-R_{7})\cdot R_{8}\cdot\left(R_{1}R_{2}+R_{4}R_{5}-R_{1}R_{2}R_{4}R_{5}\right)\cdot\left(R_{3}+R_{6}-R_{3}R_{6}\right)$$

$$+(1-R_{7})\cdot(1-R_{8})\cdot\left(R_{1}R_{2}R_{3}+R_{4}R_{5}R_{6}-R_{1}R_{2}R_{3}R_{4}R_{5}R_{6}\right)$$



5.1.4. 综合可靠度

- **回顾**
 - = 在前面的讨论中,均认为系统只有两种状态
 - ≡正常运行
 - ≡失效
 - = 可靠度就是正常运行的概率
 - = 状态变量为两状态的情况是一种最简单的情况
- 实际中
 - = 在实际问题中,往往会有中间状态



= 例:

- ≡系统还能运行,但性能已下降到不可容忍的程度
- ≡这种情况算不算失效呢?
- ■又: 性能下降到何种程度就算失效呢?
- = 这需要定义更广泛意义上的可靠度
- = 当考虑运行性能或其它要求时
 - ≡就可能会有多个参量必须考虑,即多个随机变量
 - ≡有些可能是离散变量
 - ≡有些可能是连续变量
 - ≡其中,离散变量也不一定是两状态的,可以是多状态的



- 综合可靠度的定义

- = 设有 \mathbf{n} 个参量 \mathbf{x}_1 , \mathbf{x}_2 , \mathbf{x}_n 影响系统的可靠性
 - ≡这些参量一般都是随机变量
 - ≡ 其联合概率密度函数为 $f(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_n)$
 - ≡若有些变量是离散的,则f中将含有δ函数
 - \equiv 这些变量的取值范围集W为: $W = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$
- =根据可靠性的要求来定义可靠集U和不可靠集V

$$\equiv U = \{x_1, x_2, \dots, x_n : x_1, x_2, \dots, x_n$$
 满足可靠性要求 (5-37-1)

$$= \mathbf{V} = \{x_1, x_2, \dots, x_n : x_1, x_2, \dots, x_n$$
不满足可靠性要求 (5-37-2)

$$\equiv \mathbf{U} + \mathbf{V} = \mathbf{W}$$



= 进而可定义可靠度和不可靠度

$$\equiv 可靠度: \qquad \mathbf{R} = \int \cdots \int_{U} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \quad (5-38)$$

$$\equiv$$
 不可靠度: $F = \int \cdots \int_{V} f(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$ (5-39)

≡有关系式:

$$\Delta \quad \mathbf{R} + \mathbf{F} = \mathbf{1} = \mathbf{P} \quad (\mathbf{w})$$

$$\Delta$$
 $V = W - U$

≡这样的可靠度还可用示性函数来计算

$$\Delta$$
 示性函数: $I(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} 1, & (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U \\ 0, & (x_1, x_2, \dots, x_n) \in V \end{cases}$

 Δ 可靠度R就是I(x_1 , x_2 , $\cdot \cdot x_n$)的数学期望:

•
$$R = E[I] = \int \dots \int I \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$
 (5-40)



- =这种综合可靠度一般已能较好地反映 实际情况了
 - ≡当然在规定可靠集时还会碰到困难 △也还会带有一定的随意性
 - ■要定义得越确切,变量就会越多,计算 也越复杂
 - ≡对于离散变量,上述积分就转化成求和



= 用加权平均法定义的综合可靠度

- ≡当有较多因素影响可靠性时
- ≡可分别计算每个因素的可靠度,设为 R_i , i=1,2, ..., n
- ≡然后用适当的加权系数, 求加权和,

$$\equiv$$
 而得到综合可靠度: $R = \sum_{i=1}^{n} C_i R_i$ (5-41)

$$\Delta$$
 其中: $0 < C_i < 1$,
$$\sum_{i=1}^n C_i = 1$$
, 是加权系数

■这种方法中所用到的积分都是一维的(用于求出R_i)

Δ 所以, 计算上会简单一些

- △ 但是也要为每个因素规定可靠集,另外还要规定加权系数
- Δ 加权系数实际上是明确每个 R_i 在综合可靠性中的地位和作用
- △这在实际中是很难做准确的



- 5.1.5. 可靠性设计
- 可靠性设计的基本原则
 - =避免串接的子系统过多
 - ≡尽量简化系统构成
 - ≡减少元器件和部件的数目
 - ≡接口尽量标准化,以减少转换设备
 - ■在电路转接网中,表现为:应尽量减少 转接次数



- =必要时采用备份,以形成并接系统
 - ≡可采用冷备份、半热备份、热备份方式
 - ≡也可采用变相的备用设施
 - △如在通信网中,若把呼损看作是不可靠的因 素之一
 - △则采用迂回路由,或大群化效应等,等效于 增加了备用电路

≡在一个大系统中

△对薄弱环节,即可靠度较低的部分

△或对核心部分,关键部分(如主控模块等)

△作备份是非常重要的



- =尽量减小各子系统和部件的故障率 α
 - ≡元器件的选择、老化、筛选
 - ≡生产和安装工艺的提高
 - ≡精心设计和测试

- =尽量提高修复率β
 - ≡增加维护力量,提高维护人员素质
 - ■采用故障诊断技术,以便于快速置换电路板、模块、或子系统



- 最佳可靠性设计
 - =上述可靠性设计都是要付出代价的
 - ≡简化系统可能会影响性能
 - ≡多设置备份要增加投资
 - ≡减小α和提高β会增加成本
 - = 最佳可靠性设计就是对这些矛盾因素取 得妥协
 - ≡即合理分配各子系统的可靠度
 - ≡以使在保证总可靠度的前提下
 - ≡付出最少的费用



=一般方法

≡设一个系统由n个子系统组成

 Δ 各子系统的可靠度分别为: R_1 , R_2 , ··; R_n

△为此所需的费用分别为: x_1, x_2, \dots, x_n

△这些费用与可靠度有关:

•
$$R_i = R_i(x_i)$$
 $i = 1, 2, \dots, n$ (5-42)

 Δ 全系统的可靠度是这些 R; 的函数

•
$$\mathbf{R} = f(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \cdots, \mathbf{R}_n)$$
 (5-43)

△总费用为:

$$X = \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{5-44}$$



≡最佳可靠性设计

△就是保证R达到要求的情况下 △以总费用X最小为准则 △来分配各子系统的R;

≡求解方法:

△(拉氏乘子法)拉格朗日乘子法

$$\frac{\partial X}{\partial R_i} + \lambda \cdot \frac{\partial R}{\partial R_i} = 0$$

= 例

≡设子系统的可靠性R_i与费用x_i有如下关系:

$$R_{i}(x_{i}) = C_{i}(1 - e^{-\frac{x_{i} - b_{i}}{a_{i}}})$$
 (5-45)

- Δ b_i : 最低代价,当 $x_i = b_i$ 时,可靠性 $R_i = 0$
- Δ a_i: 是增加可靠度所付费用的增长率
 - · a_i越大,要增加可靠度所付的代价就越大
- Δ c_i : 最大可靠度,要在代价趋向无限大时才能达到
- ≡设一个系统由三个这样的子系统串接而成

$$\Delta$$
 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3$

$$\Delta$$
 b₁ = 1, **b**₂ = 2, **b**₃ = 3

$$\Delta \quad \mathbf{c}_1 = \mathbf{c}_2 = \mathbf{c}_3 = \mathbf{1}$$

- ■要求: 总可靠度达到0.9
- ■求: 最小代价和相应的各子系统的可靠度Ri

■解:

 Δ 由 (5-45) 式可得到 x_i 的表达式

$$x_i = -a_i \ln \left(1 - \frac{R_i}{C_i} \right) + b_i$$
 (5-46)

△ 总代价为:

$$X = x_1 + x_2 + x_3 = 6 - \ln(1 - R_1) - 2\ln(1 - R_2) - 3\ln(1 - R_3)$$

 Δ 限制条件为: $\mathbf{R} = \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_3 = \mathbf{0.9}$ $\frac{d}{dR}(X + \lambda R) = 0$

$$\frac{1}{1-R_1} + \lambda R_2 R_3 = 0 \qquad \text{ if } : \qquad \frac{1}{1-R_1} + \lambda \cdot \frac{0.9}{R_1} = 0$$

$$\frac{2}{1 - R_2} + \lambda R_1 R_3 = 0 \qquad \qquad \frac{2}{1 - R_2} + \lambda \cdot \frac{0.9}{R_2} = 0$$

$$\frac{3}{1 - R_3} + \lambda R_1 R_2 = 0$$

$$\frac{3}{1 - R_3} + \lambda \cdot \frac{0.9}{R_3} = 0$$

$$R_1 = \frac{0.9\lambda}{0.9\lambda - 1}$$

$$R_2 = \frac{0.9\lambda}{0.9\lambda - 2}$$

$$R_3 = \frac{0.9\lambda}{0.9\lambda - 3}$$

Δ利用限制条件可求出λ:

$$R_1 R_2 R_3 = \frac{(0.9\lambda)^3}{(0.9\lambda - 1)(0.9\lambda - 2)(0.9\lambda - 3)} = 0.9$$
$$0.9\lambda = -56$$

$$A$$
则: $R_1 = 0.983$ $R_2 = 0.965$

$$R_3 = 0.949$$

总代价: X = 25.7



≡说明

- Δ 本例中, $C_i = 1$,意味着:
 - 只要不顾一切地付出代价,就可以达到任意高的可靠度
- Δ 但实际中不是这样,通常 C_i <1
 - (这里是指单一系统)
 - 如果采用备份,应另当别论
- △是否需要使用备份,或用几个备份最合算,也可 用类似方法求得
- △在实际问题中,最困难的是确定(5-45)式中的参数a,b和c
 - 这要基于大量的经验数据,还不易做得精确



=作业:

■周先生教材

=书上第335页: 5.2, 5.3, 5.4, 5.6

≡张琳教材

≡书上第214页: 6.5

(本节结束)